



as cut	
one side polished	
both side polished	
roughness	< micron
orientation accuracy	< deg.
mark for second direction	
reference flat	

A =	Ø	mm
B =	Ø	mm
C =		mm
D =		mm



**Material-Technologie
& Kristalle GmbH**
 Im Langenbroich 20
 D-52428 Jülich
 Tel.: +49-(0)-24 61-93 52-0
 e-mail: info@mateck.de

Maßstab -

Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung

Datum Name Bearb. 14.07.04 Schröter Gepr. . Norm .		Kristallgeometrie (Scheibe, Hütchenform)
005		
		Blatt
		Blätter
Ersatz für:		Ersatz durch: